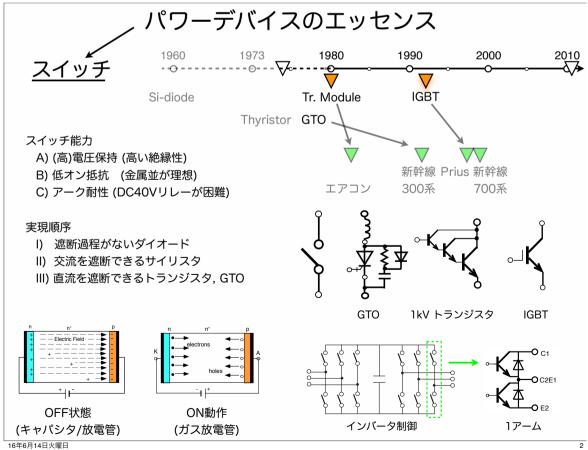
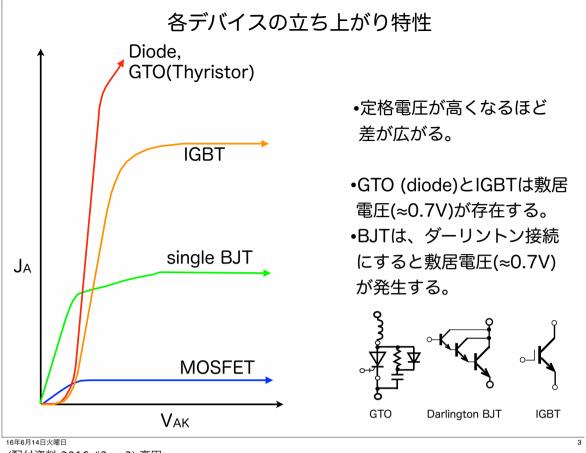


(配付資料 2016 #2-p.1) 高田 ガス放電管は自己遮断できない。 電荷担体:自由電子と正孔。



(配付資料 2016 #2-p.2) 制御理論が重要な訳! システム屋には、パワーデバイスは単なるスイッチ (それが正解)。 リレーを使ってもインバータは出来る。還流ダイオードは必要。

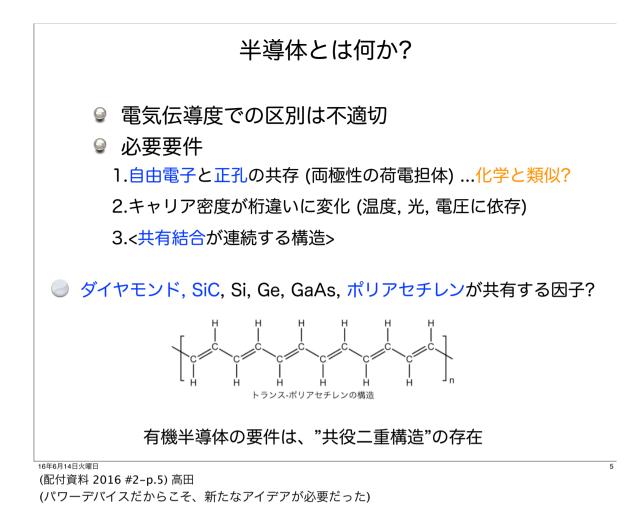


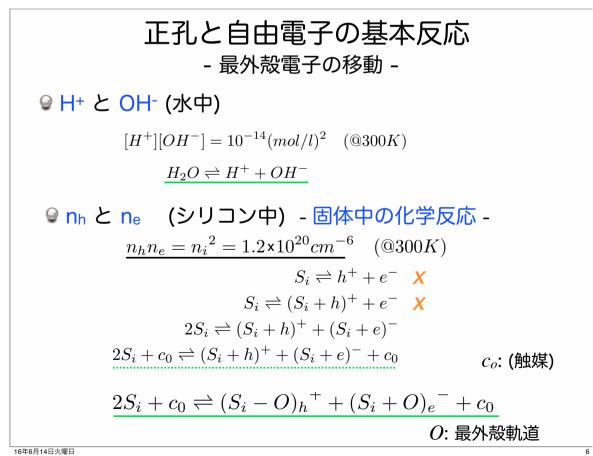
(配付資料 2016 #2-p.3) 高田
敷居電圧: GTO, IGBTはpinダイオード動作に負う。
ダーリントン トランジスタは、前段のV_{BE}に負う。
立ち上がり電圧 ??

半導体 vs. 金属		
半導体: 絶縁体 ⇔ 導体 (可変抵抗) J = q·n·µ·EF (ドリフト電流)		
	半導体 (Si)	金属
n (cm ⁻³)	0~10 ¹⁴ ,10 ¹⁸	$\approx 10^{22}$
↓ (cm²/Vs)	1,500~100	≤ 50
J (A/cm ²)	≈I00	(温度制限)
J _{max} (A/cm ²)	(≥ 0,000)	(温度制限)
E.Field(V/cm)	~ 100,000	<<

16年6月14日火曜日

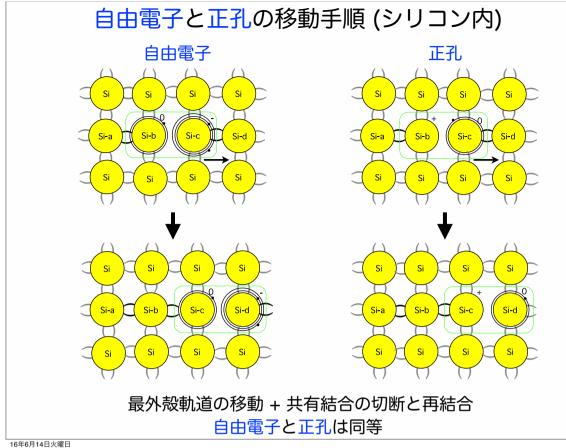
(配付資料 2016 #2–p.4) 高田 アボカドロ数(6x10²³cm⁻³)/(原子量/比重) 原子量/比重: Cu=(63.6/8.9), Si=(28/2.3),シリコンの原子密度= 5x10²²cm⁻³





(配付資料 2016 #2-p.6) 高田

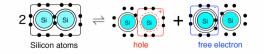
質量作用の法則は、(化学反応の)平衡状態で成り立つ。



16年6月14日火曜日 (配付資料 2016 #2-p.7) 高田 ポリアセチレンの自由電子, 正孔の伝導と同等。

<解説>

- 1.高耐圧パワーデバイスの本質はスイッチである。スイッチには(A)高い絶縁性、(B)低オン電圧、(C)オフ時に発生するア ークに対する耐性が要求される。パワーデバイスの実用化には特に(C)が問題となったので、(I)遮断過程が無いダイオー ド、(II)交流を遮断できるサイリスタ、そして最後に(III)直流を遮断できるトランジスタの順に実現した。
- 2.高電圧パワーデバイスの基本は、p領域とn領域の間に純粋なシリコン領域を挟んだpinダイオードである。高電圧を保持 する機構は基本的にキャパシタと同じで、そのオン動作はガス放電管の(+, - 担体が混在する)通電機構と同じである
- 3.「半導体の正孔は自由電子と同等に振る舞う」と言うのが、半導体技術者の実感である。
- 4.最も単純な半導体は、白川 英樹が導電性を確認したポリアセチレンである(1次元半導体)。共有結合と二重共有結合の連 鎖(共役二重構造)が半導体特性を示すことは、化学では良く知られている。3次元構造では、共有結合結晶であれば半導 体になることが期待できる。実際に、Ge, Si, ダイヤモンド, SiC等、半導体結晶は共有結合特性を有する。
- 5. H2O \Rightarrow H++OH 反応におけるH+イオン濃度[H+]とOH・イオン濃度[OH]の積が10⁻¹⁴ (mol/l)²となる関係(質量作用の法則)に擬えると、シリコンの正孔密度nhと自由電子密度neの積が10²⁰ cm⁻⁶となる関係の反応式として、2Si \Rightarrow (Si-O)++ (Si+O)・を想定することが出来る(Oは最外殻電子軌道を示す)。すなわち、最外殻軌道が1ヶ過剰な原子対が自由電子として振る舞い、1ヶ不足する原子対が正孔に当たる。(高田 案)
- 6.実際には、下図に示すように、1対のSi原子の片方の最外殻軌道が過剰な状況が自由電子で、逆に不足する原子対が正孔 に当たると考えられる(単独の●は共有結合状態の電子を示す)。そうすると、1対のSi原子の周りの6対の電子は全て共有 結合状態にあるので、結晶中のどのSi原子対とも置き換わっても周りの原子群と齟齬を生じない。(高田 案)



- 7. 自由電子や正孔の移動は、最外殻軌道電子がSi原子間の共有結合の切断と再結合を伴いながら(熱運動でランダムな方向 に)移動する状況に他ならない。 (高田 案)
- 8.外部電界が加わると、このランダム運動体の中心位置が電界方向に偏る。 この運動体の周囲に及ぼす影響が同じなので、正孔と自由電子は同等に振る舞う。

^{16年6月14日火曜日} (配付資料 2016 #2–p.8) 高田 (5.)~(8.)は高田案である。